Se	Search Notes		

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
09/991,834	CHEN ET ÁL.
Examiner	Art Unit
Alvin H. Tan	2173

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
715	745, 747, 760, 764, 864	4/5/2006	AT	
701	200, 208	4/5/2006	AT	
345	156, 168	4/5/2006	AT	
345	169	4/5/2006	AT	
709	203	4/5/2006	AT	
455	414.1	4/5/2006	AT	
455	414.3	4/5/2006	AT	
		·		
		•		

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

(INCLUDING SEA	DATE	EXMR	
	:	5,112	ZAWIT
	:		
EAST - Update search	:	4/5/2006	AT
	:		
	:		
	:		
	:		
:			
	:		
 			
•;	:		
			_
•			
	:		ļ